



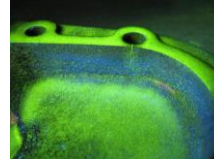
## آزمون ذرات مغناطیسی Magnetic Particle Testing (MT)

مدرس: دکتر فرهنگ هنرور  
گروه ساخت و تولید  
دانشکده مهندسی مکانیک  
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی



### کلیات

- روشی برای شناسایی عیوب سطحی و نزدیک به سطح
- فقط برای مواد فرومغناطیس (آهن، نیکل، کبالت و آلیاژهای آنها)
- با ریختن ذرات روی قطعه محل، اندازه و شکل عیوب قابل رویت خواهد شد
- سریع
- نسبتاً ارزان و ساده
- رنگی یا فلورسنت

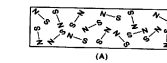


### تاریخچه

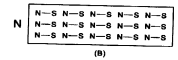
- S.H. Saxby, 1868 – انجام اولین آزمون MT، تشخیص ترک در لوله توپ با استفاده از قطب نما
- W.E. Hoke, 1920 – متوجه ایجاد الگوهای روی قطعه ای که برای تراش به سه نظام مغناطیسی بسته شده بود گردید.



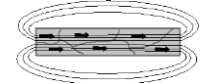
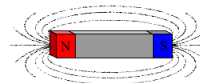
### مبانی MT



- مولکولهای مواد فرومغناطیس دو قطبی هستند.

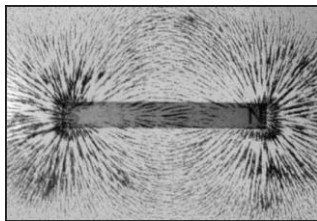


- تشکیل خطوط شار مغناطیسی در داخل و بیرون قطعه.

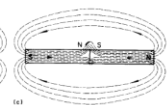
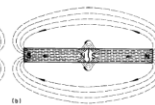
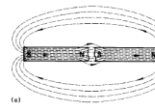
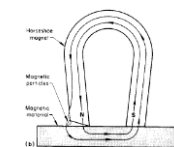
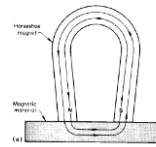


### مبانی MT

میدان مغناطیسی یک آهنربا که با اعمال براده های آهن قابل مشاهده است.

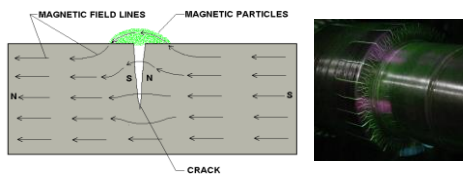


### مبانی MT

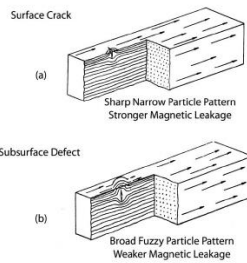


## آزمون ذرات مغناطیسی (MT)

- مغناطیس نمودن قطعه و اعمال ذرات فرومغناطیس بر روی آن
- نشست شار مغناطیسی موجب ظاهر شدن ترکهای سطحی میگردد.



## عیوب سطحی و زیر سطحی



## مراحل انجام آزمون ذرات مغناطیسی

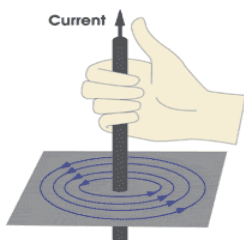


- آماده سازی سطح
- مغناطیس کردن قطعه
- اعمال ذرات
- انجام بازرسی
- مغناطیس زدایی قطعه
- تمیز کردن قطعه

## رفتار مغناطیسی مواد

- دیامغناطیس (diamagnetic): حساسیت منفی نسبت به مغناطیس شدن، کمی دفع میشود (مس، طلا، نقره، آب).
- پارامغناطیس (paramagnetic): حساسیت مثبت کمی نسبت به مغناطیس شدن دارند (آلمینیوم، تنگستن، گاز اکسیژن).
- آنتی فرومغناطیس (antiferromagnetic): مشابه پارامغناطیس ولی مثل آن وابسته به حرارت نیست (اکسیدهای نیکل، کروم و کبالت).
- فرومغناطیس (ferromagnetic): زیر درجه حرارت کوری (Curie) به سرعت مغناطیس میشوند (آهن، نیکل، کبالت و اکثر آلیاژهای آنها).
- فری مغناطیس (ferrimagnetic): زیر درجه حرارت نیل (Neel) به سرعت مغناطیس می‌شوند. (اکسیدهای قرمز مانند magnetite, maghemite)

## الکترومغناطیس



## معادله مغناطیس

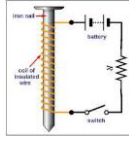
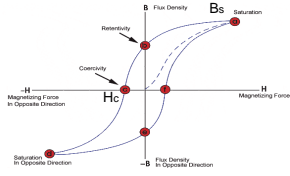
- $B$ : چگالی شار مغناطیسی (اندوکسیون مغناطیسی) بر حسب تسلا (T)
- $H$ : شدت میدان مغناطیسی (قدرت میدان مغناطیسی) بر حسب آمپر بر متر (A/m)
- $\mu$ : تراوایی مغناطیسی بر حسب هائری بر متر (h/m)
- $\mu_0$ : تراوایی خلا برابر با  $4\pi \times 10^{-7} \text{ h/m}$
- $\mu_r$ : تراوایی نسبی بدون بعد

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

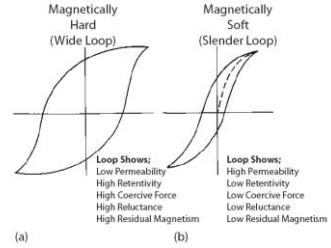
برای مواد غیرفرومغناطیس  $\mu_r = 1$ .

## حلقه مغناطس (Hysteresis Loop)



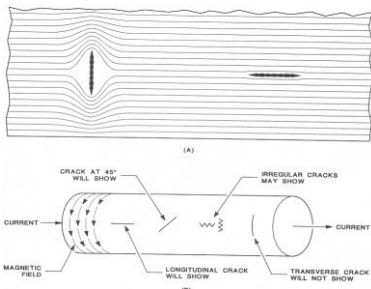
Retentivity: باقیماندگی  
Coercivity: وادارندگی

## مواد نرم و سخت مغناطیسی

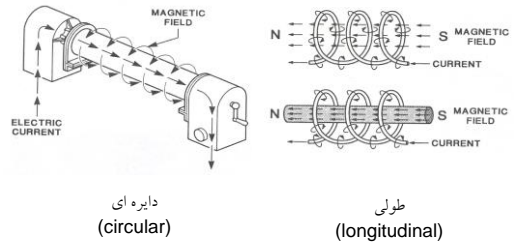


تأیدی به درصد کربن فولاد بستگی دارد. کربن بیشتر فولاد را سخت تر می سازد.

## تشخیص عیوب



## مغناطیس کردن طولی و دایره ای قطعه



## جریان های الکتریکی برای مغناطیس کردن قطعات

- انواع جریان الکتریکی
  - جریان **dc** باتری (دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد)
  - جریان **ac** تک فاز
  - جریان **ac** سه فاز
  - جریان **ac** سه فاز یک سو شده - مثل جریان **dc** عمل میکند
  - جریان **ac** تک فاز یک سو شده کامل
  - جریان **ac** تک فاز نیمه یک سو شده

## جریان الکتریکی برای مغناطیس کردن

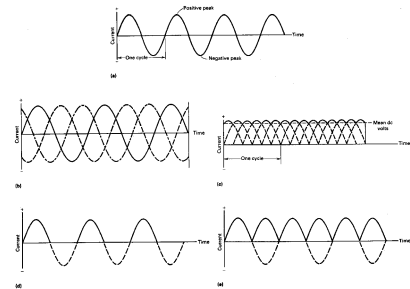
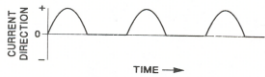


Fig. 5 Alternating current wave forms. (a) Single phase. (b) Three phase. (c) Three phase rectified. (d) Half-wave rectified. (e) Full-wave rectified. (f) Full-wave rectified. (g) Full-wave rectified.

### جریان الکتریکی



■ جریان متناوب - عيوب سطحی

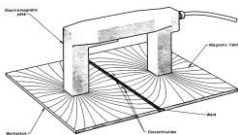


■ جریان نیمه یکسو شده - عيوب زیر سطحی

### آزمون ذرات مغناطیسی

تجهيزات مورد استفاده برای مغناطیس کردن قطعات

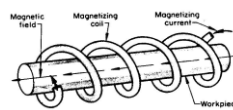
### یوغ مغناطیسی (Yoke)



■ مغناطیس دائمی (permanent)  
■ الکترومغناطیس (electromagnetic)



### سیم پیچ (coil)



■ چگالی شار مغناطیسی متناسب با شدت جریان  $I$  و تعداد دور سیم  $n$  است.

The number of ampere-turns required to produce sufficient magnetizing force to magnetize a part adequately for inspection is given by:

$$NI = 45\,000 (L/D) \quad (\text{Eq 1})$$

where  $N$  is the number of turns in the coil,  $I$  is the current in amperes, and  $L/D$  is the length-to-diameter ratio of the part.

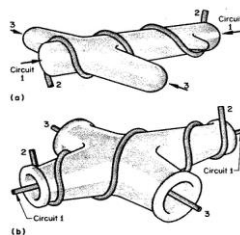
When it is desirable to magnetize the part by centering it in the coil, Eq 1 becomes:

$$NI = \frac{43\,000r}{\mu_{eff}} \quad (\text{Eq 2})$$

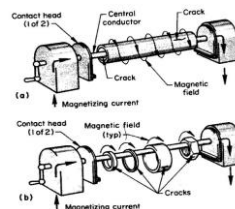
where  $r$  is the radius of the coil in inches and  $\mu_{eff} = (6L/D) - 5$ . Equation 2 is applicable to parts that are centered in the coil (coincident with the coil axis) and that have cross sections constituting a low fill factor, that is, with a cross-sectional area less than 10% of the area encircled by the coil.

قطعه داخل حلقه سیم ولی نه در مرکز آن  
قطعه در مرکز حلقه سیم

### استفاده از کابل

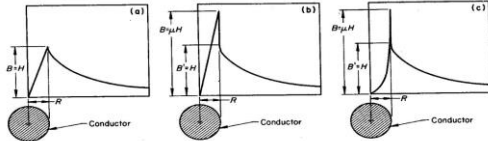


### هادی مرکزی (central conductor)



■ چگالی شار مغناطیسی با دور شدن از مرکز هادی کاهش مییابد

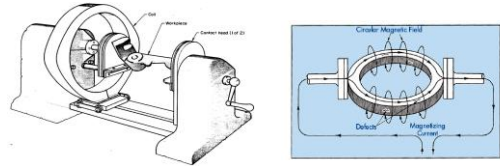
### تغییر چگالی شار در هادی مرکزی



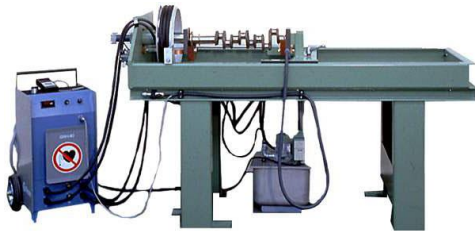
**Fig. 8** Flux density in and around solid conductors of the same diameter. (a) Nonmagnetic conductor ( $\mu = 1.0$ ) carrying direct current. (b) Ferromagnetic conductor ( $\mu > 1.0$ ) carrying direct current. (c) Ferromagnetic conductor ( $\mu > 1.0$ ) carrying alternating current. See text for discussion.

### کله گی (head shots)

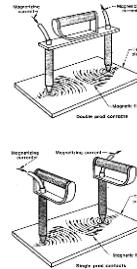
- جریان از یکطرف وارد قطعه شده و از سوی دیگر از آن خارج می‌شود.
- کلنگی در تماس مستقیم با قطعه است و به این خاطر احتمال سوختگی قطعه در محل تماس وجود دارد.



### میز آزمون ذرات مغناطیسی



### اتصال میله‌ای (prod contacts)



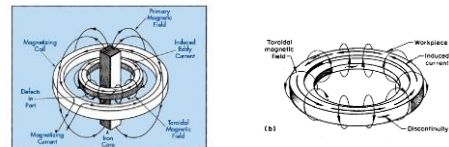
- مزایا:
- قلیل حمل
  - حساسیت بالا نسبت به عیوب زیرسطحی
- معایب:
- جداکننده میله‌ها محدود است (حدود ۳۰ سانتیمتر)
  - احتمال تداخل میدان بین دو میله در هوا یا میدان داخل قطعه
  - احتمال سوختگی محل تماس

### اتصال میله‌ای (prod contacts)

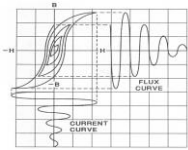


### جریان القایی (induced current)

- جریان در قطعه اصلی بدون تماس و از طریق القای مغناطیسی ایجاد می‌شود
- عدم مستقیم با قطعه
- مناسب برای بازرسی قطعات ظریف و حساس



## وامغناطش (Demagnetization)



پس از انجام آزمون لازم است قطعه وامغناطیده شود. این کار به یکی از دو روش زیر قابل انجام است:

- برای قطعات کوچک، می‌توان آن‌ها را از درون سیم‌پیچی که از آن جریان متناوب می‌گذرد عبور داد.
- می‌توان قطعه را داخل سیم‌پیچی که از آن جریان متناوب عبور می‌کند قرار داد و شدت جریان را به تدریج کاهش داده و مرتباً معکوس نمود (یکبار در ثانیه) تا به صفر برسد.
- اگر قطعاتی با جریان **dc** وامغناطیس شده نباید آنرا با جریان **ac** وامغناطیده کرد زیرا جریان **ac** فقط سطح قطعه را وامغناطیده می‌کند و خاصیت مغناطیسی در عمق همچنان باقی خواهد بود و کم‌کم مجدداً به سطح می‌آید.



## وامغناطش قطعه

چه وقت وامغناطش ضروری است:

- اگر پسماند مغناطیسی موجب اختلال در انجام آزمون‌های بعدی شود.
- اگر پسماند مغناطیسی موجب اختلال در کار دستگاه‌ها و یا فرایندهای دیگر شود.

چه وقت وامغناطش ضروری نیست:

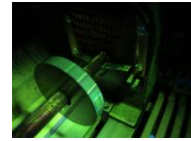
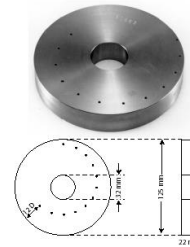
- اگر قرار باشد قطعه پس از آزمون با جرقشیل مغناطیسی حمل شود.
- اگر قرار باشد قطعه پس از آزمون تا بالای درجه حرارتی کوری گرم شود (حدود  $770^{\circ}\text{C}$ ).
- اگر محل تست قسمتی از یک سازه بزرگ مثل پل یا مخزن باشد.



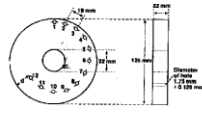
## ذرات مغناطیسی

- جنس ذرات معمولاً از مواد فری‌مغناطیسی (اکسیدهای فلزی) است.
- ذرات باید به سرعت مغناطیس شده و به سرعت هم خاصیت مغناطیسی خود را از دست بدهند.
- سه نوع اصلی
  - فلورسنت - زیر نور UV بازرسی انجام شود. ذرات به رنگ سبز، زرد، قرمز و صورتی
  - رنگی - با یک ماده رنگی پوشش داده شده اند. ذرات به رنگهای سیاه، قرمز، زرد و خاکستری
  - ذرات دو منظوره - هم زیر نور مرئی و هم زیر نور UV قابل مشاهده هستند.
- تقسیم بندی ذرات مغناطیسی
  - خشک - به صورت پودر
  - تر - معلق در آب یا ماده نفتی رقیق

## کنترل کیفیت MT - حلقه کیتوس (Ketos Ring)



## کنترل کیفیت MT



(a) Distances of holes from ring edge of Ketos ring; holes are 1.75 mm diam

Hole No.	Distance from edge (d), mm
1	1.8
2	3.6
3	5.3
4	7.1
5	8.9
6	10.7
7	12.4
8	14.2
9	16.0
10	17.8
11	19.6
12	21.3

The required magnetizing currents for the Ketos ring test, with the minimum number of holes that should be visible when using full-wave rectified current along a central conductor passing through the hole in the Ketos ring

Magnetizing current, A	Minimum No. holes indicated
1400	3
2500	5
3400	6

Black suspension (wet)	Minimum No. holes indicated
1800	3
2500	4
5000	6

Dry powder	Minimum No. holes indicated
1800	4
2500	6
5000	7

Fluorescent suspension (wet)	Minimum No. holes indicated
1800	3
2500	5
3400	6

Source: Ref 64

(c)

## کنترل کیفیت MT

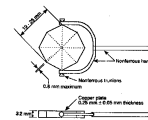


Fig. 5.10 Pie gage magnetic field indicator. The gage is a disk of high magnetic permeability, divided into six or eight segments separated by gaps containing a non-magnetic material of different thicknesses. The pie gage is placed in contact with the test surface, and the magnetic particles spread over the upper surface of the pie gage.



Pie Gage

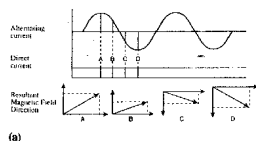


Quantitative Quality Indicator (QQI) Shims

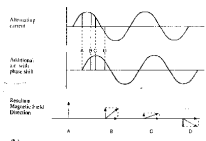


## میدان چرخان

با ترکیب یک میدان **dc** با یک میدان **ac** و یا با ترکیب دو جریان **ac** که با هم اختلاف فاز دارند، می‌توان میدان مغناطیس دواری تولید کرد که همزمان قطعه را در جهات متعددی مغناطیس کند. در اینصورت نیاز به تکرار آزمون در جهات مختلف نخواهد بود.



ترکیب جریان **ac** و **dc**



ترکیب جریان جریان **ac** که اختلاف فاز کمی دارند



## محدودیت‌های MT

- فقط مواد فرومغناطیس که بتوانند آهنربا شوند قابل بازرسی هستند
- فقط عیوب سطحی و زیر سطحی را میتوان شناسایی نمود
- برای دستیابی به حداکثر حساسیت، سطح قطعه باید کاملاً تمیز و خشک باشد
- معمولاً نیاز به مغناطیس زدایی قطعه میباشد
- برای بازرسی قطعات بزرگ جریانهای الکتریکی فوق العاده زیاد لازم است
- در محل تماس الکتریکی، ممکن است موجب سوختگی و صدمه دیدن قطعات شود
- ممکن است لازم باشد که قطعات به صورت تک تک مغناطیس شوند
- در بعضی از موارد تماس با سطح قطعه لازم است
- بعضی از قطعات باید در چند مرحله مورد بازرسی قرار گیرند



## مزایای MT

- دقیق و قابل اعتماد است
- کار با آن نسبتاً ساده است
- نشانه‌ها مستقیماً روی سطح ایجاد میشوند
- آموزش کمی برای کار با آن لازم است
- تقریباً محدودیتی از نظر شکل و اندازه قطعه وجود ندارد
- از روی لایه نازکی از رنگ یا پوششهای غیرمغناطیسی نیز قابل انجام است
- ترکیبهای پرشده با مواد خارجی (مثل گرد و روغن) قابل شناسایی هستند
- عمق ترک را هم تا حدی میتوان با آن اندازه گرفت
- ارزان است
- چون در چند جهت آزمون انجام میشود، اگر در یک جهت به اشتباه عیب شناسایی نشود، در مراحل بعد ممکن است شناسایی شود
- عیوب زیرسطحی هم قابل شناسایی هستند
- به آسانی میتوان روش بازرسی را اتوماتیک نمود